							$\tau_{\rm s}$		
Notice of References Cited					Application/Control No. 09/774,557		Reexamir	Applicant(s)/Patent Under Reexamination DELONG ET AL.	
					Examiner Barbara P. Badio, Ph.D.		Art Unit		
							1616	Page 1 of 1	
				U.S. P	ATENT DOCU	MENTS			
*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY		Name			Classification	
	Α	US-							
	В	US-							
	С	US-							
	D	US-							
	E	US-			· , · · · ·				
	F	US-				<del></del>			
	G	US-							
	н	US-			100	<del></del>			
	1	US-			.=-				
	J	US-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·			
	к	US-							
	L	US-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	М	US-		-				-	
	L	<u> </u>		FOREIGN	PATENT DO	CUMENTS		<u> </u>	
*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	(	Country		Name	Classification	
Х	N	WO 99/12895	03-1999	wo		Wos et al.		-	
Х	0	WO 98/33497	08-1998	wo	1.0	Johnstone		-	
	Р						- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Q								
	R								
	S								
	Т	·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
NON-PATENT DOCUMENTS									
*		Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages)							
	U								
	٧						***		
	w								

\*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).)

Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign.

Х